Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/535,575	TAKEUCHI, KESATOSHI	
Examiner	Art Unit	
DINH T. LE	2816	

	SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner			
327	362,126, 127,131- 134	12/19/2006	DL			
,, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

INTERFERENCE SEARCHED						
Subclass	Date	Examiner				
\						
	 					

DATE	EVM
	EXMR
12/19/2006	DL
,	
	*
	•